

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФИПС)

Рекомендовано  
к утверждению  
временной рабочей группой по  
рассмотрению  
образовательных программ  
ФГБУ ФИПС  
Протокол № 3 от 08.08.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФИПС

О.П. Неретин

“09” августа 2024 г.

Учебный план  
программы повышения квалификации специалистов  
«Методологические основы патентных исследований»  
24 академических часа

(форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий)

Курс предназначен для слушателей, имеющих диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, владеющих базовыми знаниями в области интеллектуальной собственности.

| № п/п | Наименование темы  | Всего часов | Виды учебных занятий, учебных работ (количество часов) |          |                        | Формы контроля |
|-------|--|-------------|--|----------|------------------------|----------------|
|       |  |             | Лекции   | Семинары | Самостоятельная работа |                |
| 1     | Интеллектуальная собственность на современном этапе                                | 1           | 1  |          |                        |                |
| 2     | Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности продукции          | 3           | 1  | 1        | 1                      |                |
| 3     | Патентное описание как источник маркетинговых исследований                         | 3           | 2  |          | 1                      |                |
| 4     | Основные виды патентных исследований и их связь с жизненным циклом объекта техники | 4           | 2  | 2        | -                      |                |
| 5     | Разработка задания и регламента поиска   | 3           | 1  | 1        | 1                      |                |
| 6     | Поиск, отбор и   | 3           | 1  | 1        | 1                      |                |



|   |   |    |    |   |   |      |
|---|---|----|----|---|---|------|
|   | аннотирование источников информации           |    |    |   |   |      |
| 7 | Систематизация и анализ отобранной информации | 3  | 1  | 1 | 1 |      |
| 8 | Оформление результатов патентных исследований | 3  | 1  | 1 | 1 |      |
| 7 | Итоговая аттестация                           | 1  |    |   |   | Тест |
|   | Всего   | 24 | 10 | 7 | 6 | 1    |